(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-92281

(1) Int. Cl.³ H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7021-5F ❸公開 昭和58年(1983)6月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60薄膜太陽電池

②特 願 昭56—191220

@出

顛 昭56(1981)11月27日

⑫発 明 者 大竹勉

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

加出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 細 看

発明の名称

那 跳 太 陽 隼 加

特許請求の範囲

- (1) 透明導電膜上に形成したアモルフアスシリコンより成る環膜太陽電池において、前記透明導電膜とアモルフアスシリコンとの間にモリブテン、シェびモリブテンシリサイドの少なくとも一胎から成る膜を形成したことを特徴とする深膜太陽電池。
- (2) モリプテンシェびモリプテンシリサイドの少なくとも一層から成る膜の厚さが30~200 ▲であることを特徴とする特許別次の範囲第1 項記載の翠膜太陽電池。

発明の詳細な説明

本発明は、透明等電膜上にアモルフアスシリコン(以下a-aiとかく)を形成して成る環膜太陽電池において、前配透明導電膜と a-aiとの

間に、モリプテン(以下 M 。 とかく)かよびモリプテンシリサイド(以下 M 。 B i 。 とかく)の少なくとも一層よりなる難い層を形成することにより、透明導電膜中からα ー a i 中への透明導電膜構成元素の拡散を防ぎ、歩留り、ならびに世能向上をはかった輝膜太陽管池に関する。

近年、太陽電池の低コスト化へのアプローチとして、 a -- e i を用いた太陽電池が非常に注目を集めている。

従来のαーε(雅謨太陽智也の断面構造を第1 図に示す。同図において、11はガラス、12は 透明導電膜で、通常8m0。、In₁0。、ITO(インジウム酸化錫)が用いられる。また、13は αーε(膜で透明導電膜側からP磨、(層・m形 の 機層構造になっている。14はアルミ電源である。

光は矢印 ▲ の方向から照射され、太陽 電池の電 気的出力は、透明電極 1 2 とアルミ電極 1 4 とか ら取り出す。

製造方法は通常のブラズマCマD法が一般に用

いられる。 ナなわち透明導電膜のついたガラス基板を真空容器に入れ、 250~300℃に加熱する。 この状態で、必要に応じ号(日、PEs 、BsEs のガスを洗しながら、高周放放電を起とし、P・4、5の各の一よ(数を形成する。

太陽智旭に要求される局在単位の少ない a - s i 膜を得るために、水素で希釈したガスを用い、適当な基板温度(250~300で)に供つてとが必要である。

このような作製法によって高性能の太陽電池が 待られる反面、太陽電池性能が歩留りが作製条件 の歓声な変動を受け、そのコントロールが難しい ことである。

αーまくをアポッションするために水業ガス中でブラズマ放電を行なりと、250℃以上では透明導電膜が量元されやすい。 5ng x を例にとると、透明導電膜接面に8nが遊離してくる。しかも、8nの融点は約230℃であるため容易に番け、分子温動が盛んになる。 In x 0 a の場合も、 I n の融点が156℃で低いため回機の残象が起こる。

本発明は世来の太陽電池のかかる欠点を除去したものであって、その目的とするところは c-si 太陽電池の歩留りと性能向上をはかることにある。

第2回は本発明の断面図である。同図にかいて、 21はガラス、22は Bnas . InsOs . ITO等の 透明導電膜、23はMo. MoBis の少なくとも一 つからなる無膜、24はPin(又はnip)構 造のaーsi層、25は金属電板で、たとえばA よ、A u 等が用いられる。

光は第1回を同様に矢印Bの方向から照射される。作集方法について述べると、基板は従来と同様に透明導電膜のついたガラス基板を使用する。

このガラ×基板をアセトン・アルコール・純水で超音放洗浄したのち、電子ピーム・あるいは抵抗加熱によってMo・MoBis 又は両者を二層に蒸増する。Mo・MoBis 又は両者の二層構造を用いた場合、太陽電池の光電特性に大きな差異は認められなかった。

最適膜厚はMo.Me8i膜の透過率と透明導電膜構成元素のa-ai中への拡散阻止能力。プラズ

したがって、その上にデポジションされるαー ® i 膜の中に8ヵあるいはI n が拡散しやすい。 この拡散量は、基板温度、高周波放管のエネルギー、デポジション時間、ガス量等作製条件によっ て、非常に異なる。

太陽常他の a ー a i 膜中の粒界を辿って8 m や I m などの金属が拡散し A & 写像に遅すると、そ の業子はショートした状態となり光起智力は出ない。

非常にミクロな状態での導通では、ショートの 状態とはならないまでも、リーク電流が増加し、 曲線因子が悪く性能は低下する。

このような状態では作製条件の数妙な変動により、太陽電池の特性が変化し、また歩留も不安定である。

また、透明導電膜構成元素がαー& i 中へ拡散 するのを防ぐ目的で、透明導電膜とαー& i との 間にクロムの薄い膜をつける方法も考えられてい る。しかし、クロムが酸化しやすいため、再現性 よく高性能の太陽電池を得ることが難しい。

マ C V D にょるαー * i 作製条件にょって異なる が通常 3 0 ~ 2 0 0 Å である。

この金属膜23の上に、従来と同じ方法によって、 a - a i 層24と金属電磁25をつけて本発明の太陽電池が完成する。

本発明では透明導電膜上に非常に凝い M ヮ .MvB i。 あるいは両者の二層構造からたる金属膜がついているため、ブラズマ C ▽ D での a ー ε i 形成中にも、透明導電膜の還元反応は進まず、また、 a ー ε i 中への透明導電膜構成元素の拡散は阻止される

さらに、金属膜23は輝いため、光の透過量も 金属膜をつけることによって15~20多低下す るのみである。太陽電池の短絡電視に1~2割減 少するが、リーク電流が減少するため、開放電圧 と曲級因子が向上し、結果的には変換効率は向上 する。

従来の構造の準膜太陽電池と本発明の準膜太陽 電池の歩留りについて比較したところ次の結果が 得られた。 20 m ≠ の平行平板型の電板をもつブラズマC ▼ D 製量にかいて、基板製版 3 0 0 ℃、高周放出力4 0 ▼ 1 H 2 ベースの 1 0 5 8 i H 4 、5 0 0 PPM の P H 2 ・5 0 0 PPM の B 2 H 3 を用いて 1 cm 2 の a ー a 4 太陽智能を作製した場合、ショート状態と をって起電力が 0.1 ▼以下の素子ができる確率は を変の構造では 約 3 5 % であった。一方、本発明 の構造では、 1 0 ~ 1 5 % であり、非常に参留り が向上した。

また、上述の条件で作製した素子の 曲線因子を 関べると、100 業子の平均値で従来の構造では 約50%、本発明の業子では約60%であった。

これらの素子について、 αー a f を エッチング で除去し、透明等電膜の抵抗を削べると従来の構造では、 αー a f デボジション前の抵抗値に比べて、 3~ 5 倍の値になっている。一方、 本発明の 象子ではほとんど抵抗変化はみられなかった。

さらに、従来の構造の象子では直列抵抗が4~ 5 K Q であり、これが曲級因子の低下に関係していると思われる。本発明の構造では直列抵抗は1 E Q以下であった。

また回条件で作製した場合、ロット間のばらつ きが少なく非常に再現性のよいことがわかった。

以上の結果からわかるように、本発明は a - o f 環膜太陽電池の性能を同上させる上で非常に有効 である。

図面の簡単な説明

第1図は従来の摩膜太陽電池の断面図、第2図 は本発明の断面図である。

2 1 ・・ガラス基板

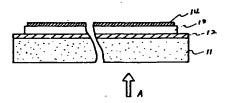
22 · · 透明導電膜

23 · · M · · MoBi, の少なくとも一つから成 ス細菌

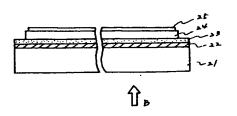
24 • • a - * i 冶

25 • 金属電荷

以 上



第 1 図



第 2 図